LUNUTEAN PATENT C. FICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

56016806

PUBLICATION DATE

18-02-81

APPLICATION DATE

20-07-79

APPLICATION NUMBER

54091496

APPLICANT: HITACHILTD;

INVENTOR: OSHIMA YOSHIMASA;

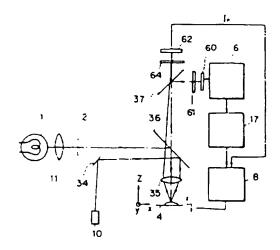
INT.CL.

G01B 11/30 // G01B 11/24

TITLE

SURFACE ROUGHNESS MEASURING

UNIT



ABSTRACT: PURPOSE: To make it possible to measure minute ruggedness on the surface of an object without contact in a high speed with a high precision, by focusing the reflection light pattern for the projection pattern from the measured object onto an array-shaped detector.

> CONSTITUTION: The white light from light source 1 through optical pattern 2 is projected onto the surface of measured object 4 in an optical pattern form and becomes a reflection light corresponding to the optical property of the surface and is focused onto array-shaped detector 60 and is picked up. Meanwhile, the radiant light of semiconductor laser 10 is irradiated onto object 4 from the oblique direction, and the reflection light is incident onto position sensor 62, and rough adjustment for defocusing can be performed by defocusing detection signal IP. Further, the detection signal dependent upon one one-dimensional scanning of array-shaped detector 60 is taken out into read circuit 6 and is processed by contrast detecting circuit 7, and focusing driving circuit 8 is driven to perform fine adjustment. Thus, the focusing operation is performed in a high speed, and high-precision measurement is possible.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

XP-002180039

308 IMAGE EVALUATION

P.D. 00:00-1966 P. 308-310 3

Example B

A visual system, working at 1/5 (sin $U_m=0.1$), which has an undercorrected third-order longitudinal spherical aberration of 0.22 mm, will have its minimum diameter blur spot $0.75\times0.22=0.165$ mm ahead of the paraxial focus, and by Eq. 11.26, the size of this blur spot will be equal to

$$B = \frac{1}{2} \times 0.22 \times 0.1005 = 0.011 \text{ mm}$$

It is interesting to note that on the basis of the OPD analysis, the best focus should occur $0.5 \times 0.22 = 0.11$ mm ahead of the paraxial focus and that the diameter of the central disc of the Airy pattern is equal to

$$\frac{1.22\,\lambda}{N\,\sin U} = \frac{1.22(0.00055)}{0.1} = 0.0066 \text{ mm}$$

This central disc should contain about 68% of the energy in the image, since a marginal spherical of 0.22 mm is equal to just one Rayleigh Limit (as shown in Example A).

If an f/5 system has third and fifth order spherical with a zonal residual of 0.33 mm (again in longitudinal measure), the smallest geometrical spot size would be found at about $0.42 \times 0.33 = 0.14$ mm from the paraxial focus and the spot size would be

$$B = 0.84 \times 0.33 \times 0.1005 = 0.028 \text{ mm}$$

Here the comparison with the OPD analysis is less fortuitous. The zonal spherical of 0.33 mm is again equivalent to one Rayleigh Limit; we would expect the central disc of the diffraction pattern to be 0.0066 mm as above, and the best focus to be about 0.75 × 0.33 = 0.25 mm from the paraxial focus. The agreement with geometry is somewhat better if we use the focus indicated by the dashed lines of Fig. 11.9; the position of "best focus" is almost exactly the same as the OPD best focus and the diameter of the intense center spot of the geometrical pattern is to the order of 0.01 mm.

11.8 The Modulation Transfer Function

A type of target commonly used to test the performance of an optical system consists of a series of alternating light and dark bars of equal width, as indicated in Fig. 11.10A. Several sets of patterns of different spacings are usually imaged by the system under test and the finest set in which the line structure can be discerned is considered to be the limit of resolution of the system,

which is expressed as a certain number of lines per millimeter.*

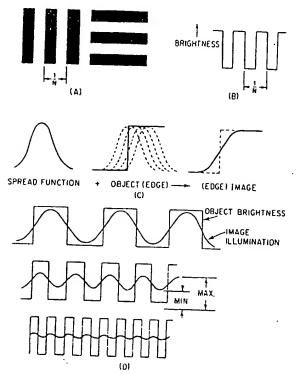


FIG. 11.10. The imagery of a bar target. A. A typical bar target used in testing optical systems consists of alternating light and dark bars. If the pattern has a frequency of N lines per millimeter, then it has a period of L/N millimeters, as indicated. B. A plot of the brightness of A is a square wave. C. When an image is formed, each point is imaged as a blur, with an illumination distribution described by the spread function. The image then consists of the summation of all the spread functions. D. As the test pattern is made finer, the contrast between the light and dark areas of the image is reduced.

When a pattern of this sort is imaged by an optical system, each geometric line (i.e. of infinitesimal width) in the object is imaged as a blurred line, whose cross section is the line spread function. Figure 11.10B indicates a cross section of the brightness of the bar object and Fig. 11.10C shows how the image spread function

[&]quot;Note that in optical work the convention is to consider a "line" to consist of one light bar and one dark bar, that is, one cycle. In television parlance, both light and dark lines are counted. Thus, ten "optical" lines indicate ten light and ten dark lines, whereas ten "television" lines indicate five light and five dark lines. To avoid confusion, "optical" lines are frequently referred to as line pairs, e.g. ten line pairs per millimeter.

"rounds off" the "corners" of the image. In Fig. 11.10D, the effect of the image blur on progressively finer patterns is indicated. It is apparent that when the illumination contrast in the image is less than the smallest amount that the system (e.g. the eye, film, or photodetector) can detect, the pattern can no longer be "resolved".

If we express the contrast in the image as a "modulation", given by the equation

Modulation =
$$\frac{\text{max.} - \text{min.}}{\text{max.} + \text{min.}}$$

(where max. and min. are as indicated in Fig. 11.10D), we can plot the modulation as a function of the number of lines per millimeter, as indicated in Fig. 11.11A. The intersection of the modulation function line with a horizontal line representing the smallest amount of modulation which the system can detect will give the limiting resolution of the system.

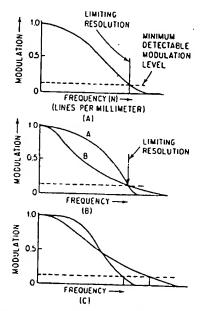


FIG. 11.11. A) The image modulation can be plotted as a function of the frequency of the test pattern. When the modulation drops below the minimum that can be detected, the target is not resolved. B) The system represented by A will produce a superior image, although both A and B have the same limiting resolution.

It should be apparent that the limiting resolution does not fully describe the performance of the system. Fig. 11.11B shows two

母 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—16806

Mint. Cl. G 01 B 11/30 #G 01 B 11/24

識別記号 102

庁内整理番号 6666-2F 6666 - 2 F

發公開 昭和56年(1981) 2月18日 発明の数 1

審査請求 未請求

(全9頁)

の表面粗さ測定装置

训持

頗 昭54-91496

昭54(1979)7月20日 29出

押田良忠 .73発 明 者

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社口立製作所生產技術研究 所内

72発 明 者 牧平坦

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑫発 明 者 秋山伸幸

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社口立製作所生産技術研究 所内

中川泰夫 ☆ 明 者

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

69発 明 者 大島良正

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

株式会社日立製作所 願 人 砂出

東京都千代田区丸の内1丁目5

带1号

范代 理 人 弁理士 秋本正実

表面担さ助定義権

| 明矾と毎個との組合せより収る元パターン . をレンズを介して収购定物体に投影軽値せしめる 1の元学系と、復数の模類菓子より収るアレイ 伏無知道と、上記後納定物体からの上記役影パタ ーンに対する反射元パターンを上記レンスを介し n 系と、上記反射たパターンの路像 結果に従つて得 られる上記アレイ状態知器からの出力信号を取り 出し処域して上記レンズと被偽定物体との位置的 依を付出原因住民なるよう調整するための刑部の サを悔ら手役と、より収る表面相を側定能度。

2. 上記アレイ状機知器は、上記機知業子をマ トリックスの収としたマトリック形より収る特許 請求の範囲第1項記載の表面相を創定装度。

3. 上記アレイ状状知らからの出力信号の取り 出し方は、上記オパメーンの配列方向に自つて並 3列的に並攻取り出すようにした特許研求の必囲訊

、2 項記収の表面担さ断定装置。

4. 上配元パターンは、七の配列方向に引つて のそれぞれの暗色と明常との組合せが、相当なる 2 複類の舞馴パターンを形成するように概成され 。た券許請求の範囲第1項又は第2項又は第3項配 似の表面用さ動定参賞。

上記たパターンは七の配列方向に沿つての それぞれの母部と明認との也分せが、相以なる2 往期の風跡パターンを形成するように構成され、 ・且つ上記アレイ状状知らの各根知果予は上配2種 知の周 騎パターンの中の小さい方の周戌 数での前 部と明郎とを破別可能に構成した特許追求の起例 第1項又は第2項又は第3項記載の表面形を断定

上記取り出し処理に躱しては、上記相異な る2権域の周期ペチーンの奴分の各々に対して台 無点征息からのずれ状界を示す2つの信号を持、 取ずれ状態を示す 2 つの信号をずれの規格に応じ て選択的に取り出し上記割的信号として飲定して 33 なる特許関末の超洲第 5 項配板の表面組され党兵 . 🛎 .

7. 上記アレイ状態知らは、重要的に配列された原数の便気表子より成る特許由来の必要は、頂 記載の製物表子より成る特許由来の必要は、1項 記載の製面包含動定義表。

: B. 上記アレイ 次便知識の各便知果子では、上記 たパターンの各階略 部代対し、パターン明確定 化方向と成角な方向を使出可能にした芳香情味の 範囲裏 7 項記載の表面報き 朝廷神譲。

9. 上記元パターンは、その配列方向に付つて □のそれぞれの名前と明整との概念せが1つの規則 パターンを形成するように形成された各群は次の 範囲限は採匙板の表面類は例覚を置。

10. 上記解り出し処理は、上記ポパターンの各時能と明認とのそれぞれたついては私及び中央が・協に使出取り出すようにすると共に、移参出取り出してなる出力は与をもとに台無点位置からのよれな必至示す2つの依ちを付、はずれな軽を示す2つの依ちをすれる規模に応じて遅れ的に取り出し上記制確保与としてお定してなるのお確求の終しばあり負記数の表面出る何是美質。

、 1. 上紀は無定物はへの投影結像大として、上記 たパターン以外にポッション設定用のピーム元を 好え、ほピーム九の数例定物体からの反射元を上 紀レンズを介して投影器像し、ほ投影器像化よつ ・で得られたピーム九の確保元を取り出し場だし、 上記制の個写と共に調整用に利用するようにした 等計構水の範囲第10項記載の映画器を創定と概。 発明の計解な数勢

本発明は、物外表面の最祖な凹凸を非常形で、 い高点、高端度の制定することを可能にした表面型 なか分を由に離する。

安火、物体の表面のお朋友凹凸を構定する方のとして分い先端を有する物針によるな対型表面抵抗 計引、 施いノメル先為から吸出する空気の成氏炎・抗からノメル強と物体表面の間層を求める基準の表面を表面があった。 近天のこれらの装置は以下に述べる間熱があった。 誤1の疑如では、 表面の数いではになった。 なっているため使い対象にのみ 衛星可以の装置及び第3の発言は、 後側定動にの食め

5 .

・製取(例えば100 mp以下) ての制定が回属であった。 さらに、無3の基金では、制定対象に然の切を なぬふことは不可能であり、 鉄2 の具度では空気 圧 により要面の形状が変化する可塑性の材料を対しませまることは不可能であった。

, め、合無点に到来するまでにかなりの時間を表し、 高速度な制定ができなかつた。

本発明の目的は、角速度、高精度の創定を可能 にした表面包さ剤定長数を提供するものである。 - 本名明の教育は、ビジョン寺の規律者の代りに、 アレイ状機知器を用いるようにしたものである。 このアレイ状性出路は登つかの形態にり成る。来 1 は、検知本子をマトリングス状化平面配面した アレイ状物知らである。あるは毎知果ナをリニア " にんぽした一次元母はのアレイ状態知识である。 この地に世知年子の合権の組合せが存在する。よ 症場では、しれらのアレイ状態知なのいずれをも 採用可能化している。火化、4.化明では、上配各 住のアレイ状長知るからの出力の取り出し方に前 : なを持たせている。出刀の取り出しの助は、アレ 1次供知ねをいかに走まするかが問題となる。と の連重のキり方が出刀の取り出し方を決定するこ とになる。立つて、本始明では、使用するアレイ 状態知器の構成に応じた独特な危差の仕方が世界 n されている。更に、半発明では、上記走量によつ

1468056- 16806(3) h

- ,て特られた信号を特別の形態によつて処態し、と の転車結果を利用することによつて台編点状態へ の高速な妙近方法を見出すようにしている。以下 本発明を以面により拝述する。
- 、 無1 図は本発射の表面困さ例定果はの実施的を示す図である。第2 図は例定対象となるな体上に 役能すべきたパターンを示している。無1 図に於いて、元明1 は目色たのためであり、この元成1 からが凹された白色元は原明用のレンズ川を消滅
- "してたバターン部2代到及する。たバターン部2 は、上記レンズ川を通過してきた日色元の通均方 向に対して最近な平泊上に配置されてかり、部分 的にたを運動する遅へい能とたをそのまま過度さ せる角週配とより収る。この週へい能と途退路と
- ・の相合せによつて解解と明期とより成る光パターンが形成されている。その一例を減2回に示す。 以で糾弱能は光速へい此。共糾曲部が元治病器を示している。この元パターン思2は2つの規則 (ほの口)のパターンを行つ。第1は元連へい部

×22と光波波形21とより成るパメーンであり、画部

- . 21,20币をPとすると2P時期のパチーンとなる。 男 2 は、上記2P周期のパチーンと市仏な調へい他 30パチーンとの組合せばよつて持ちれる2oP 問 期のパチーンである。
- 、以上の解成のたパターンを有するたパターン的 2 を地域した白色たは、ひたパターンを切て半角 疲労に投影され、ないで放射されて知ばレンズの に至る。 この知道レンズので強減されたたパター ンは被糾定用の初年4の表面に投影され、ないで、 " 超次面のた学的性格に応じた反射力となりレンズ 35、半速減36を介して図面上方に点面してゆく。 半波減36を通過したたはその先時上に設定された 彼女以れ、クージにより水平方向に反射され、色 フィルタ61を介してアレイな便知器60上に応使し、 いはアレイ状性知器60を構成する例和果子によつて

アレイ状板知路のをマトリックス状の半面は企 とした場合を想定し、このアレイ状板がある0と反 射パターンによる結構との関係を第3回にかす。 n 以に示すようになパターンの場所とアレイ状質知

12.5

.

9 6

. 6 60の便知以子(アレイボ子) 601 の前口(大きさ)の規則とは一足の映像を有している。即ち、以では、アレイホ子前口の規則 P に対し、バチーンの関連は2Pである。然も、バチーンの確認及び、判認の中心はアレイズ子詞口の中心と一致している。

第1 図の設明に戻る。 た頃10 は上記日色光の几 のとは異なる皮皮、特に指向性のほれたレーザー ーム等の光神である。 本質動例では、例えば単体 い体レーザ(赤外元発生) を用いている。 学神され港 でレンズ35 を通過した後、物体4 に対の万円性 でレンズ35 を通過した後、物体4 に対の万円性 でした反射を行い、その反射たは外の万件な 応じた反射を行い、その反射たは外の のにした反射を行い、その反射たは のにした反射を行い、でしてが のにした反射を行い、でしてが のにした反射を行い、でしての のにした反射を行い、でしてが のにした反射を行い、でしてが のにした反射を行い、でしてが のにしたが のにし 、点位便より上悔または下悔(即ち、近い又は違い) に表面で吸がある時には、ボシションセンサ62の 中心に対してれぞれ石又は左に入射する。以つて、 中心に対してれぞれの無を使出することによつて、 寒点ずれ方向を知ることができる。认つて、かか る所の入射元の無度を考古に選択すると、無点は 世からのずれ状態(例えば、1 無程度)を使出す ることが可能なたの、ボジションセンサ62の知点 ずれ被出出り10を利用することによつてには調整 が可能となる。ほしこの検出信号10による位を調 軽は、相似型であり、食調をはアンイ状態知る60 から得られる傷力を利用することによつて行つて

次にポジッヨンセン。す 62 からの世出信号にの利 3 用の仕方及びアレイ 次供知路 60 からの出力信号の 利用の仕方について述べよう。 先ず、アレイ 次代 知器 60 の出力信号の収り出し方及びその出力信号 の処理の仕方を述べよう。

フレイ状例知為60の鉄方向を減る図れがすより った、ま、桜方向をまとする。ま方向はパターンの

14mm556- 16806(4)

, 既れ方向であり、 y 方向はパメーンの馬さ方向である。かからアレイ状態知識的からの出力信かは、 y 万向をパラレルに、 x 方向をシリアルに走生することによつて外面に転けられた思知ら続出し出 ; 筋らに取り出されている。

この表がし回場もの出力はコントラスト機が回場ではよって処理され、台角な影の直路を多数のする。年、ソ万间のアレイ果子の数をとってはとすると、1回の更変でとばの変出信号が同時に再られてもことになる。第3回ではメ=10とし、取り出される機がは5、、5、、・・・・・、5。としている。
※4回は上記1回の走食でデ出される機能と行う。
※4回は上記1回の走食でデ出される機能と行う。
※4回は上記1回の走食でデ出される機能と行う。
※4回は1211日 回の天産館に行うれる10個の機関信号 5、、5、・・・・・・6。を単位の場別をかられる10個の機関信号 5、、5、・・・・・6。を単位のよの原理による10個の機関信号 5、、5、・・・・・6。を単位のよりには、機関時間には730、731、是 機関係 721 に、722の人力となる。異な関係 721 に、1 米子間の形定に対してよる5回れの異な時間で行う、異な関係 721 に、1 米子間の形定に対してよる5回れの異な時間を行う、異な関係 721 に、1 米子間の形でに対してよる5回にできた。異な関係 721 に、1 米子間の形でに対してある5回にできる5回にできたませば、1 米子間の形でには、

1 = 双子間の走近にせする時間に対応する連成時間 oれ を持つている。在つて、点味回路 721 からは 現在の走道時点よりも1米子間ピンテ醇の配金料 爪の柱加具信号 S(1-41) が出力として叫られる。 ・一方、連延内路 722 からは、現在の走重時点より も。黒子間ピッテ羽の恵金時点のは加井は号SIL - adt) が出力として持られる。 # 月 終 円 祖 回 18 730 は、 Bijと S(I-AI)との偏差をとり、且つその他方 復 [S(t) - S(t-st)]の選挙を行う。成員絶行城回城 " 731 では Siti- 6(t-xdt) の仮真を行い。 其つ此行 値 ISIU-S(1-adi)1 の個用を行つている。次代、 横分削的 741 では、回路 730 で乗られた Ditt = [611] - S(1-41)|を根の取り込み功定区M (0~4) Kか 大つて協加昇、即ちな分り。 Dillidiを行う。この権 、分値を制御信与14とする。一方、横分回路742で は、前柄 731 で# られた Dolt = [Stil - S(t-adt)] **七献庆职乡的水历定区园(0~4s)代初九〇飞略加** 用、即ち付分! Dallditを行う。この例が終を必要 供 サinと To.

* 次に、以上はべた出力である制御信う 10、1。

...

14

, laの面性们性格について近べる。 みる凶はその説 明的である。合新点位置に物体表面が存在する時 の位置を2。(台港点一数点)とし、その台無点は はからのずれを±421とする。この台欠点立まから ・のずれによつて先ず、ポジションセンサ 62の出力 lpはお5辺の別く変化する。但し、辺で、台東点 位生2.にある時の14の位19。は産卵的には190=0 であるが、光ビームは一般に物体表面が台灣系位 頃 化存在する時でも、七の岩面下に部分的に入り い込み収度料を起すことからる。この規模は当然の ことながら、物体の光子的性折んよつて異なる。 一方、出刀打は、1を乗を開毎(第2回のは何が パラーンに合わせている」の世出版の約別項だの **力定は同にわたつてのおおでわる。従つて、け無** ・ 点のま2. てはある切のパチャンに違えばあ去の様 さりり、そとからすれるととによつてアレイだが 知る60での賠償パメーンはそのずれのおが大さく なるに従つてぼやけたものとなり、最前と別様と のび羽かつきにくくなる。この前米、担負り合う 5.枚出售の処対偏差も小さくなつてゆく。即ち、此 ,刀引,从死5则化示す如户条性之左右。以下以土42。 をその後非値としている。この以非領土品、と略 えると l, = 0 となつてしまう。一方、出力leは。 起査認問母の放出値の絶対領差の所定定間にわた 1 つての此和である。この m を供2 図代示した反向 妹にあわせる。即ち、再2回に示した女用房バタ ーンに当用した事分、日なる走資区間は短期が、 メーンと美用期パターン(毎代日広パターン)と の絶対復差の所定区間にわたつてのみわが出力し "となる。彼つて、ある例化示すように、合用反位 版 Z。でlaは意大となり、ずれ量 ニ4Zaで la ー f と カる特性となる。但し、Z。の母点での1,の無大郎 に比して10の意大能は小さくなつている。以上、 I.と Iaについてみれば、I.はせ気点位置で扱いど ドークを持つ独い曲側となり、Inはflの広いなだら 次此以出述べた制御供与 Ip , Ii 。Ia の利用の住

万を近べよう。辺期状態(飲料日代物は全対像し 潮定を回収する時の状態)では、一般だせ無点は m 短2.から大きくはずれているので、19代より申呼

34778556- 16806(5) "

18

策が行われて台頭点に近い値級まで調整される。 しかし、このは調整は物体内に元が渡り込むよう な物体に対して大きな調整を生ずるため、分詞を に別いることはできない。このLpによる祖園製造 は、Listlicを利用する。第5世から明らかなよ うれ、inはtatioの販売すれまで実知可能である。 はつて、lpによる祖園を終了後laによつて第1股 治の命詞製に入る。次代、liを利用して来る段時 の報調製に入る。次代、liを利用して来る段時 の報調製に入る。次代、liを利用して来る段時 の報調製に入る。次代、liを利用して来る段時

- *** かから lp. la. l. のいずれを初用するかは、l. に関係 l.e. la c c lp. la. l. との比較を行い、その比較の紹介。その比較の紹介では消するかのの形式につて lp. la. l. のいずれをは消するかのの余を行う。似ち、
- " (I). Inくineの時はipを選択し、Cのipによつ で供めて行う。
 - $(I)_i$ less lac ${\{\mathcal{D}_i\}}_i \leqslant I_i$ の時以与を選択し、 とのlaによつて必能を行う。
- (3). 1, ≥ 1, g の時は、1, を異訳し、C の 1, 化 1
 ご つておめを行う。

、この者集回路 831 、 832 の m, D I, (t-t,), la (t-t,) はそれぞれ比較回路 821 、 822 に入刀し、I, . Ia この間で属金 1,(tl-I, (t-t,) , latt) - la(t-t,)がと ちれる。

今、毎年の合無点のための2万向の歌動だ任い

17

・台灣点にはづくか遠さからかに見じて上記俱至1,(i) ー 1,(i) - (i) 及び la(i) - 10(i) - (i) は正か真になられ、この行りに見じてナーブルを上下されたけまれる割割が可能となる。スインナ判断的は、過剰的場合、30の過剰配果に使つて動物質が5mを1,(i)-1,(i),1a(i) - 10(i-1,),1pのいずれにするかの異異を行つている。かくして持られた動物はか5mによつて台無点位置制動を行えば、為先な台瀬点位置への収まが可能となる。

・以上の本質的例によれば、一次元方向の一点変の本で含葉点状態を表わすコントラスト値号が得られ、くの値号を基に上下方向の制の始めができるため、以来の二次元之重型のナレビカメラを用いる方はにはべ、短時制(1 mo 程度で)フィードパンクに当が得られるため、高温の側別が可能是方向と増制パターンの関係の同じ、よ列に長の他所を同くには、不分割の目的を見取することは存めになった。

。 第7日(日)、回は本始明の他の実品的、特にアレ イ状機知症に関する実施例である。相図の実施例 では、選がおれくラー37と機知品状出し回路もと の間に、シリンドリカルレンス 600 カバーホテア 、レイ製知品 650 を設けている。シリンドリカルレ ンズ 600 は賄賂バメーンの機関方向と直交する方 向をアレイ供知品 650 に超速換光させるように、 且つ、南朝方向は南朝バターンの飛路と明路の中 心が一次元アレイ機知路の各別目の中心と一致す いるようれ、配置されている。この一次元アレイル 知券650 の名でレイ末子(踊口)からは、近世し 国路を比よつて信与 Blil が脱出される。この武み 出された何号 Siul は一方向での此ん#信号であり、 **使つて、よくはの加其国路だの出力と同じとなる。** * 以後の処理は上述の実施例と何様となる。回饋は、 シリンドリカルレンズを使用せず、実質的化ンリ ンドカルレンズを使用したのと同時の効果を治理 させるための何知みの実施的過である。各世出来 子 6014 に、16 札24 、25 及び 朔 ル 25 に りしてもの バ カグーン明確の向と成内な方向すべてを検出できる

ようには故している。

次に、異8回に、本元明の他の欠給例を説明す るための国であり、まり国はその実施州の国路は 瓜を示している。第8凶で、11は台無点位置にも 、る頃のアレイ供知路の超像パターンを示し、14は 台集点位置からずれた母の射線パターンを示して いる。くのパターンの周期を2Pとする時、アレイ 世知なての世出動期を $\frac{P}{3}$ とする。即ち、パメーン の半周期で3点の検出を行うようにしている。ギ "用期のスメートに近い点、半周期の中心点、半周 別の終了に近い点の3点と世出点としている。反 つて、一次元アレイ供知省の関口の落から0.1. 2,・・・と乗号をつけた時。 3m+1(但し、血红糸 (数) 推自の第日の中心限と明伊福及び留伊橋の中 …心臓が一致するように改無している。 午、例えば、 **異4以代示ナよう代、訓□ 601A、601B、601Cを半** 組動分の製出点の開口、同口 601U,601E,601Fを 次の半局別分の裏出点の開口。開口 601G 1601H 1 fUllをその次の平崩期分の推出点の向口とする。 ▽灰真的路 740 では、瞬日 601A , 601Cの無田信号の

, 40、 20 ち、3m及び3m+2番目の信号Som 及びSom + 4 の和をとつている。加異国路 742 は次の半層期の 歸 □ 601D , 601Fの依出明サ 8*(m・n) , S*(m・1) → * の物、 加男回移 743 は同味に引い 601G、6011のか出信号 , S.(m+1), S.(m·1)・1の相をとつている。以下、日示 していないが、台半規制の両側の2点の相も向便 **に求められる。成長的対位向終744 。745 は、相** 論り合う半周期の中心点の過口での狭田化号の名 そとり、他対価で出力するようになつている。凶 「では、 展月絶対側回路 744 は、周日 6018の世出出 **ゔ Sam t i と 師 D 601mの 楔 出 併 ち Sa(m+i) +i と を入**力 とし、SmL = | S_{im・1} - S_{i(m・1})・11の用すを行つ ている。成果他対性回勤 745 は、何様に 8 (m+1) L= | S. (m+1)+1 - S.(m+1)+1 | の成果を介つている。次 平比。 次段化政行与北大旅游港河外回路 746 社。加 斉回路 740 , 742 の出りを入りとし、 S_{mk} = 1(S_{em} + S.m.+r) - (S.m.+1j+ S. (m.+1)+r) | 0 to # 2 ?1 5 . |m 体化减沸舱均值回格 747 以、S(m+1)H= 1 (S*(m+1)+ S. (m+1)+1) - (S. (m+1) + S. (m+1)+1) O O(# 1:11). · 新 并 約 均 值 回 略 744 , 745 の 出 力 は 加 身 回 局 748

21

では加減され、 $l_{H}=\frac{N}{m-1}S_{mH}$ (但し、 Mはアレイ 米子阿口柱は)となる。史代、武具和列雄国語746、 747の出力は加州国語749で経加減され、 $l_{L}=\frac{N}{m-1}S_{mL}$ となる。

· 以上述べた田刀ly及びluの無点ずれとの関係を 既10 白に示す。この解体をもとに I_{R} と I_{L} の持つ意 米弁いを述べよう。ある凶から切らかなように、 おなからずれてくるとllからldの変化から明らか たようだ、水風絶対強回路 745 、747 の出力は小 "さくなつてくら。使つて、七のぬ和lgも七の反転 した値となる。この1gは台城県位骨を中心として 説い特性を示すほとなる。一方、減異的対視回路 744 , 745 の出力も無点からずれてくるに従つて 小さくなつてゆく。この小さくなる傾向は lyの型 「甘に比して城後である。この始来は、平10回のよ うれなら、狙し、合無点位置 $z_{
m o}$ では $I_{
m H}$ の気が $I_{
m L}$ の はよりも大きくなる。以上のお10凶を比括してみ らに、合用点位置ではステップ 側収的に超球構強 以が変化するのに対して、わずかな台景点证法が ** ちの実のがあると外8回の laに示すように場当度

、が χ 化 するために I_{H} 、 I_{L} は G 無点位置を中心に して 派 少 してゅくので もる。

以上の実施例に行出なアレイが出るの1つは、 あ7 図付に示した知をプレイが出るであり、シリ シドリカルレンズとの組合せたもの及び回回の知 さものが適用される。但し、男の図から別らかな ように、リニアな万向からパラレルにの時を取り 出すようにすることが現実的である。これによつ て、全体のパターンの同時的はが可能となる。

14M3G56- 16806(7)

・研方向を一致させ、第10回 I_H 、I_Lの信号を終系列 的に得て、この時景列的に得られた信号の概分を 新たに I_H 、I_Lとした時、この I_H 、I_Lにより、台無 点制即を行うことによつでも、平実成例の目的を 、十分是以し得ることは容易にわかる。更に、上記 実施例では、単層明3 从の事例を示したが、中心 点の他に画像の1 从の助計2 点であつてもよい。 この際には物度が近千低下する。又、3 点以外に 5 似等の多点機出も可能である。

"以上の各実践例では、2つの元パターン及び1つの元パターンの事例を示したが、2個以上の元パターンの組合せによつても本発明の目的は遅せられる。また、あらかじめ合利点は何にたづいている事件では10位がではない。更に、本実性例、での台集点位置への収集のため制御系は、物体等が用のナーブルの影響を行うものであればよい。の編、利力的な関係からみて先端系の影響制がであってもよい。

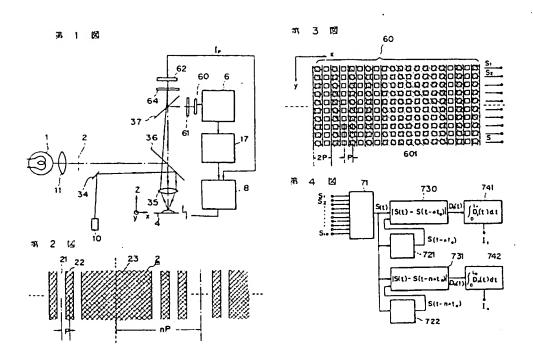
以上の4分明によれば、アレイ状勢知識を使用 さし、且つその状形しい動によつで同時処理的な処 i理動作を行うことができるため。高速な無面型を 脚足が可能となつた。

図面の新華な観明

第1 区は本発明の実施的区、裏2 図はたパター、ン部の異放図、第3 図はアレイ状態知道でのえパターン就収りの一例を示す図、第4 図は本発明の始度回路の実別例図、第5 図はその特生区、第6 図は本発明の処理回路の短の実験例図、第7 区間、回ば本発明の光学系及び使知器の類の実践外段、"第8 図は他のたパターンの集例を示す切、第9 辺はそのたパターンの集別語の異異別的、第10 図はその毎代以下ある。

1 ・・・ 自色ため、2 ・・・ 元パターン房、4 ・・・ 切体、6 ・・・ 検知自然出し回局、7 ・・・コントラ ドスト機形回路、35 ・・・ 死後レンズ、60・・・ アレイ 北極10名、62・・・ボッションセンサ。

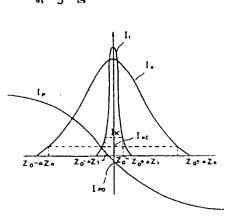
代理人 折理士 - 秋 - 本 - 正 - 米

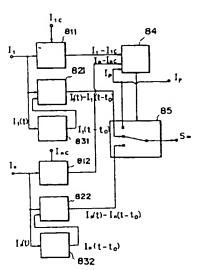


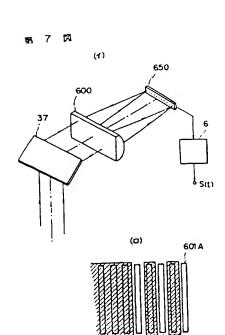
14MB256- 16806(8)

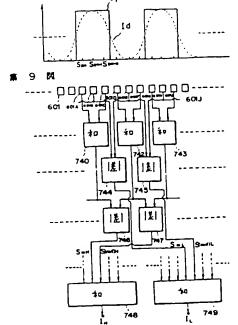
5 ^[3]

第 6 图

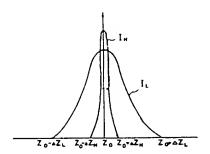








第 10 図



VERTRALL ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUJAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: ANMELDEAMT		PCT	
An Breit, Ulrich GEYER, FEHNERS & PARTNER (G.B.R.) Sellierstrasse 1 D-07745 Jena ALLEMAGNE Patentagyalte CEYER FEHNERS - PARTNE		MITTEILUNG DES INTERNATIONALEN AKTENZEICHENS UND DES INTERNATIONALEN ANMELDEDATUMS	
1 LA 563	4. AUG. 2001		egel 20.5.c) PCT)
	AbsF VP	_Absendedatum (Tag/Monat/Jahr)	1 0. 08. 2001
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalt 9074/12 PCT	s	WICH	FIGE MITTEILUNG
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 01/ 07931	Internationales Anmelded	, , ,	Prioritätsdatum(Tag/Monat/Jahr) 10/07/2000
Anmelder ZSP GEODÄTISCHE SYSTE	ME GMBH		
Bezeichnung der Erfindung			
oben angegebenen Absendedatum über 3. Sonstiges:	ermittelt worden ist.		

Formblatt PCT/RO/105 (Juli 1992)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: __

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.